

2012年5月21日

By 小林春夫@群馬大学

アナログテスト容易化研究は 新しい世界

回路系の学会、研究グループとは異なる。

例えば

IEEE では CAS, Solid-State Circuit ではなく Computer Society

- IEEE International Mixed-Signals Sensors & Systems
Test Workshop

- Journal of Electronic Testing:
Theory and Applications, Springer

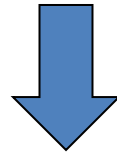
に参加、投稿して。日本からの発表はほとんどなし。

LSIテストへの発想の転換が必要

識者曰く： 「テストは価値を付加しない」

「テストは必要悪」

LSIテストベンダー： 工場に入っていくものと
出ていくものは同じ（両者とも同じLSI）



テストで そのLSIに「良品」の情報(価値)を付加

「水道水はタダだが、ミネラルウォーターには高いお金を払う」
(Steve Jobs氏)